

ソフトウェアテストシンポジウム2010 東京(JaSST'10)プログラム 1/28(1日目)

第1会場		第2会場		第3会場		第4会場		第5会場		第6会場	
セッション① 10:00~10:15 《15分》	A0《15分》 オープニングセッション (JaSST東京実行委員会)										
セッション① 10:15~12:00 《105分》	A1《105分》 基調講演: Successful Software Management -17 Lessons Learned- Johanna Rothman (Rothman Consulting Group, Inc.) ※同時通訳										
休憩 12:00~ 13:00 《60分》											ネットワークランチサービス (事前登録者のみ)
セッションD2) テスト設計・自動化 ~モデルベースドテストの萌芽~	セッションC2) 探索型テスト/レビュー ~勘と経験と探索の 甘い関係~	セッションB2) クイズ\$テスモニア ~JaSSTでも ファイナルアンサー!?~	セッションA2) テストスキル標準 ~ついに出てたテスト 人材育成の大黒柱~							セッションE2) チュートリアル	
セッション② 13:00~14:40 《100分》	D2-1《25分》 状態遷移表を用いた 状態遷移テストの自動化 保坂 信幸 (インクス)	C2-1《25分》 効率的な「項目外評価」体制の 構築を目指して -デジタルハーツが「能動的デバッギング」 のノウハウについて- 川口 兼一郎 (デジタルハーツ)	B2《100分》 クイズ\$テスモニア JaSST東京実行委員会 司会:山浦恒央 (東海大学)	A2《100分》 テストのスキル標準						E2《170分》 チュートリアル Becoming an Agile Tester in a Waterfall World Johanna Rothman (Rothman Consulting Group, Inc.) ※逐次通訳	
	D2-2《25分》 テスト条件生成支援ツールの 開発 OEGTest 加瀬 正樹 (ニフティ)	C2-2《25分》 テストにおける勘の考察 野村 卓司 (三菱電機システムサービス)									
	D2-3《25分》 組込みリアルタイムOSのAPIテストの実施 鳴原 一人 (名古屋大学)	C2-3《25分》 キーワードベースドレビュー -ドキュメントのあいまいさや 不備に着目したレビュー手法- 河野 哲也 (電気通信大学大学院)									
	D2-4《25分》 マルコフ連鎖モンテカルロ法による ソフトウェアテストケースの設計 岡村 寛之 (広島大学)	C2-4《25分》 アジャイルインスペクションの実際 永田 敦 (ソニー)									
休憩 14:40~15:10《30分》	セッション③) テクノロジーセッション					セッション③) テクノロジーセッション					
セッション③ 15:10~16:10 《60分》	A3《60分》 オフショアコードの見える化事例 ~アーキテクチャ分析支援ツールを使って、 言葉の壁を乗り越える~ 酒井 郁子 (ビースラッシュ 提供:東陽テクニカ)	D3《60分》 ソース解析ツールの活用による品質確保と 全体品質の管理・統制方法 佐々木 孝次 (富士通ソリューションズ 提供:富士通)	B3《60分》 不具合リスクとビジネスインパクトの分析 安竹由起夫 (セベリティ日本支社)	C3《60分》 状態遷移モデルを活用した 赤外線自動テスト装置の紹介 田村 政和 (キャット)	F3-1《30分》 単体テスト設計手法「要素分析」と 標準プロセス化ツールについて ~大規模開発向け単体テストツール 「ユニットマスター」の紹介~ 嶋田 卓尚 (ガイオ・テクノジー)						
					F3-2《15分》 大規模ソフトウェア開発へのツール適用 のご提案 植田 宏 (エーアイコーポレーション)						
休憩 16:10~16:30《20分》											
セッション④ 16:30~18:10 《100分》	セッションC4) レビュー ~レビューおいでやす~	セッションD4) メトリクス ~測る、量る、図る、語る、謀る?~	セッションB4) ライトニングトークス ~テスト芸人の こだわり自慢~	セッションA4) ※ただしエキスパート 志望に限る							
	C4《100分》 レビューのコツは“なんでやねん?” ~レビュー眼~ 角口 勝隆 (日立システムアンドサービス) 新美 宏宏 (データプロセス)	D4《100分》 テスト技術者のための ソフトウェアメトリクス入門 ~ 信頼性を測定し予測する 正しい作法 ~ 野中誠 (東洋大学) 齋崎弘宜 (早稲田大学)	B4《100分》 ライトニングトークス JaSST東京実行委員会 ドラ娘☆ 永田祐子 (永田システムマネジメント)	A4《100分》 題!智美塾 ~百“家”続乱! テストメソドロジ進化論! (智美塾 勝長/一弓生/塾生)							
情報交換会(登録者のみ) 18:30~											

ソフトウェアテストシンポジウム2010 東京(JaSST'10)プログラム 1/29(2日目)

第1会場	第2会場	第3会場	第4会場	第5会場	第6会場
セッションD5) テストプロセス/マネジメント～エコな テストマネジメント～	セッションA5) テスト設計ノウハウ ～ノウハウご開帳～	セッションB5) テスト初歩者 ～テス活はじめてみよう～	セッションC5) テスト実施 ～マッショナ テスト実施プロセス～		セッションE5) チュートリアル2
D5-1《25分》 “現地流出不具合0件”を目標とした 取り組みについて —品質向上の促進と 質の高い評価を実施する為に— 佐藤 英明 (国際通信企画)	A5-1《25分》 『スープカレー方式』による システムテスト分析と設計 上田 和樹 (TEF北海道テスト勉強会)	B5《100分》 初心者セッション 長谷川 智 (北都システム) 片山 徹郎 (宮崎大学)	C5《100分》 テスト会社とソールベンダの微妙な関係 ～競合か協調か～ 東 大輔 (日本ノーベル) 西 康晴 (電気通信大学)		E5《170分》 チュートリアル2 現場に強い、実践テストマネジメント 佐々木 方規 (ペリサーブ)
D5-2《25分》 リスクベース・テストに基づく テスト自動化戦略の策定 上甲 貴広 (日本IBM)	A5-2《25分》 オフショア開発における テスト改善 ～オフショア版テスト改善 「3点セット」の紹介～ 鈴木 三紀夫 (TIS)	B5《100分》 初心者セッション 下前 真浩 (日本電気通信システム) 根間 才治 (NEC情報システムズ)			
D5-3《25分》 ITプロジェクトのためのなぜなぜ5回(階) —現場と組織が共に 問題解決するための提言ー 小原 由紀夫 (富士通アドバンストエンジニアリング)	A5-3《25分》 使える「テスト設計テンプレート」 を目指して 下前 真浩 (日本電気通信システム)				
D5-4《25分》 マジカルスプーンを対象とした テスト構成管理の実例 北條 哲 (東陽テクニカ)	A5-4《25分》 失敗しない効率的な 負荷テスト実施のコツ —大規模開発プロジェクトにおける 性能テストの実践方法ー 東條義幸 (TIS)				
休憩11:40～12:00(20分)					
セッション6) 12:00～13:00 《60分》	B6《60分》 これからのテスト ～アジャイル開発における 品質管理のアプローチ～ 岡崎 義明 (日本ヒューレット・パッカード)	C6《60分》 要求管理から改修、テストまで。 アプリケーション・ライフサイクルから考える プロジェクトのあり方 増田 智 (日本IBM)	A6《60分》 日本オラクルの品質への取り組み ～Oracle Database製品の 品質向上に向けて～ 中島 良樹 (日本オラクル)	D6-1《30分》 検証ビジネスのオフショア展開 野澤 幸弘 (NEUSOFT Japan)	F6-1《15分》 Windows Embedded CEに見る、 組込み開発テスト環境 中田 佳孝 (安川情報システム 提供:マイクロソフト)
休憩 13:00～ 14:10 《70分》				D6-2《15分》 QualityCommander 5の新機能と 新たなサービス展開 東 大輔 (日本ノーベル)	F6-2《15分》 ソフトウェアメトリクスを活用した品質管理 佐伯 刚幸 (日本電気)
セッション7) 14:10～15:40 《90分》	A7《90分》 招待講演 「品質という王道を行こう」 畠田 直美 (日本電気)				ネットワークランチサービス (事前登録者のみ)
セッション8) 15:40～17:20 《100分》	A8《100分》 クロージングパネル： 「テストのマネジメントから品質のマネジメントへ」 ～消耗し尽くすプロジェクトから蓄積できるプロジェクトへ～ パネリスト： Johanna Rothman (Rothman Consulting Group, Inc.) 畠田 直美 (日本電気) 飯泉 紀子 (日立ハイテクノロジーズ) モデレーター： 吉澤 賢美 (NECエレクトロニクス) ※逐次通訳				
セッション9) 17:20～17:40 《20分》	A9《20分》 クロージングセッション JaSST東京実行委員会				

ガイオ・テクノロジー株式会社

Neusoft

NEC 鋼工・アイコ・ボレーション

Windows Embedded

JNOVEL

NEC

エイネット
日本オープンシステムズ
バルテス
V&V
ベリサーブ
SHIFT

IT検証産業協会
ジェーエフピー
日立システムアンドサービス
豆蔵
デジタルハーツ

*各セッション会場は当日変更になる場合があります。ただし時間帯は変わりません。